



本 国 特 許 庁 PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて 事項と同一であることを証明する。

is is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed this Office.

願年月日 e of Application:

1999年 3月31日

願番号 >lication Number:

平成11年特許顯第094386号

顧 人 licant (s):

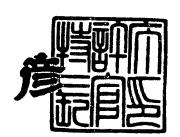
ホーヤ株式会社

PRIORITY DOCUMENT

2000年 5月12日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

P99HYE007

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 5/66

H01F 10/16

【発明者】

【住所又は居所】

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

【氏名】

畠 源七

【発明者】

【住所又は居所】

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

【氏名】

森川 孝

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

【氏名】

小林 正人

【特許出願人】

【識別番号】

000113263

【住所又は居所】 東京都新宿区中落合2丁目7番5号

【氏名又は名称】 ホーヤ株式会社

【代表者】

山中 衛

【代理人】

【識別番号】

100103676

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤村 康夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

056018

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9500007

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気記録媒体の熱的安定性測定方法及び熱的安定性測定装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定温度に加熱された雰囲気下に、基板上に少なくとも磁性層を形成してなる磁気記録媒体と、磁気記録媒体主表面上に、ヘッド支持部材の一端に固定されたリード素子及びライト素子を備えたリードライト素子を有する磁気ヘッドを配置し、

前記主表面に対し、前記磁気ヘッドを相対移動させて、前記ライト素子によって前記磁性層上の所定のトラック位置に信号を書き込み、

前記トラックに書き込まれた書き込み信号を、前記リード素子によって検出して、前記書き込み信号と、前記検出した信号とを対比して磁気記録媒体の信号減 衰量を算出することにより、磁気記録媒体の熱的安定性を測定する方法であって

前記ライト素子のライトトラック幅が、前記磁性層上の前記トラック位置の半径方向のトラック幅と、前記ヘッド支持部材が加熱されたことによる熱膨張によって前記トラック位置の半径方向に対して移動した移動量の合計よりも、大きくなるようにすることを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定方法。

【請求項2】 基板上に少なくとも磁性層を形成してなる磁気記録媒体を準備する工程と、

前記磁気記録媒体を回転させ、磁気記録媒体の主表面に対向してライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有する磁気へッドを磁気記録媒体主表面上に配置し、前記主表面上で前記磁気へッドを前記主表面に対し相対移動させる工程と、

前記磁気記録媒体及び前記磁気ヘッドを所定温度に加熱された雰囲気下に配置 する工程と、

前記磁気ヘッドのリードライト素子によって前記磁気記録媒体の磁性層へ信号を書き込む工程と、

前記磁性層に書き込まれた書き込み信号を、磁気ヘッドのリードライト素子に よって検出する工程と、

前記書き込み信号と、前記検出した信号とを対比して磁気記録媒体の信号減衰 量を算出する工程と、

を有することを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定方法。

【請求項3】 基板上に少なくとも磁性層を形成してなる磁気記録媒体を準備する工程と、

前記磁気記録媒体を回転させ、磁気記録媒体の主表面に対向してライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有する磁気へッドを磁気記録媒体主表面上の所定位置に固定配置し、前記主表面上で前記磁気へッドを前記主表面に対し相対移動させる工程と、

前記磁気記録媒体及び前記磁気ヘッドを所定温度に加熱された雰囲気下に配置する工程と、

前記磁気ヘッドのリードライト素子によって前記磁気記録媒体の磁性層へ信号 を書き込む工程と、

前記磁性層に書き込まれた書き込み信号を、磁気ヘッドのリードライト素子に よって検出する工程と、

前記書き込み信号と、前記検出した信号とを対比して磁気記録媒体の信号減衰 量を算出する工程と、

を有することを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定方法。

【請求項4】 磁気ディスクを回転させる機構と、ライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有する磁気ヘッドと、を備えるヘッド/ディスク機構部と、

前記磁気ディスクへの信号の書き込み及び読み出しを行う機能を有するリード ライト回路部と、

前記リードライト素子から読み出された磁気ディスクからのリード信号を測定 、評価するための機能を有する信号評価部と、

少なくとも前記ヘッド/ディスク機構部を収容する温度制御可能な環境槽と、 を有することを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定装置。

【請求項 5】 前記ヘッド/ディスク機構部が、磁気ヘッドを磁気ディスク 主表面の上側の所定位置に固定するための機構を有することを特徴とする請求項

4 記載の磁気記録媒体の熱的安定性測定装置。

【請求項6】 磁気ディスクを回転させる機構と、

前記磁気ディスクの主表面に対して対向して設けられるように、ヘッド支持部 材の一端に、リード素子及びライト素子を備えたリードライト素子を有するヘッ ドと、を備えるヘッド/ディスク機構部と、

前記磁気ディスクへの信号の書き込み及び読み出しを行う機能を有するリード ライト回路部と、

前記リードライト素子から読み出された磁気ディスクのリード信号を測定、評価するための機能を有する信号評価部と、

少なくとも前記ヘッド/ディスク機構部を収容する温度制御可能な環境槽と、 を有し、

前記ライト素子のライトトラック幅が、前記磁気ディスクのトラック位置の半径方向のトラック幅と、前記ヘッド支持部材が加熱されたことによる熱膨張によって、前記トラック位置の半径方向に対して移動した移動量の合計よりも、大きいことを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明は、磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量を、磁気記録媒体を磁気 記憶装置に組み込む前に、簡単な方法でしかも正確に測定し、評価する方法及び その装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、コンピュータの高性能化が進み、扱われる情報量は急激に増加している。それに伴い、磁気記録装置、特にハードディスク装置の容量は増加の一途をたどっている。

[0003]

ハードディスク装置では、最近、高記録密度化が進むにつれて、熱揺らぎと呼ばれる現象が問題視されるようになった。これは磁気記録媒体に書き込んだ信号

が時間の経過に伴い減衰してしまうという現象である。その原因としては、磁性 粒子の微細化により、磁化が熱的に不安定となるためであると言われている。従 って、この減衰は高温環境下で特に著しい。そのため、磁気記録媒体の評価とし ては、高温環境下にて前述の信号減衰量を測定し、熱揺らぎ特性が良好かどうか を評価する必要がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来のスピンスタンドタイプの電磁変換特性評価装置では、環境槽の 容積に対して装置が大がかりであるため、磁気記録媒体を高温状態にすることが 難しい。

また、高温下では測定中にサーマルオフトラックと呼ばれる、ヘッドサスペンションの熱膨張によってトラックに対しヘッドがずれるオフトラック現象が生じる。サーマルオフトラックが発生すると信号減衰が生じるため、磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定し、評価することは難しい。

[0005]

本発明は上述の背景のもとでなされたものであり、磁気記録媒体の熱揺らぎに よる信号減衰量を極めて正確に測定し、評価する方法及びその装置を提供するこ とを目的としたものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明の熱的安定性測定方法及び熱的安定性測定装置は、以下の構成を有する。

[0007]

(構成1)所定温度に加熱された雰囲気下に、基板上に少なくとも磁性層を形成してなる磁気記録媒体と、磁気記録媒体主表面上に、ヘッド支持部材の一端に固定されたリード素子及びライト素子を備えたリードライト素子を有する磁気ヘッドを配置し、前記主表面に対し、前記磁気ヘッドを相対移動させて、前記ライト素子によって前記磁性層上の所定のトラック位置に信号を書き込み、前記トラックに書き込まれた書き込み信号を、前記リード素子によって検出して、前記書き

込み信号と、前記検出した信号とを対比して磁気記録媒体の信号減衰量を算出することにより、磁気記録媒体の熱的安定性を測定する方法であって、前記ライト素子のライトトラック幅が、前記磁性層上の前記トラック位置の半径方向のトラック幅と、前記ヘッド支持部材が加熱されたことによる熱膨張によって前記トラック位置の半径方向に対して移動した移動量の合計よりも、大きくなるようにすることを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定方法。

[0008]

(構成2)基板上に少なくとも磁性層を形成してなる磁気記録媒体を準備する工程と、前記磁気記録媒体を回転させ、磁気記録媒体の主表面に対向してライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有する磁気へッドを磁気記録媒体主表面上に配置し、前記主表面上で前記磁気へッドを前記主表面に対し相対移動させる工程と、前記磁気記録媒体及び前記磁気へッドを所定温度に加熱された雰囲気下に配置する工程と、前記磁気へッドのリードライト素子によって前記磁気記録媒体の磁性層へ信号を書き込む工程と、前記磁性層に書き込まれた書き込み信号を、磁気ヘッドのリードライト素子によって検出する工程と、前記書き込み信号と、前記検出した信号とを対比して磁気記録媒体の信号減衰量を算出する工程と、を有することを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定方法。

[0009]

(構成3)基板上に少なくとも磁性層を形成してなる磁気記録媒体を準備する工程と、前記磁気記録媒体を回転させ、磁気記録媒体の主表面に対向してライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有する磁気へッドを磁気記録媒体主表面上の所定位置に固定配置し、前記主表面上で前記磁気へッドを前記主表面に対し相対移動させる工程と、前記磁気記録媒体及び前記磁気へッドを所定温度に加熱された雰囲気下に配置する工程と、前記磁気へッドのリードライト素子によって前記磁気記録媒体の磁性層へ信号を書き込む工程と、前記磁性層に書き込まれた書き込み信号を、磁気ヘッドのリードライト素子によって検出する工程と、前記書き込み信号を、磁気ヘッドのリードライト素子によって検出する工程と、前記書き込み信号と、前記検出した信号とを対比して磁気記録媒体の信号減衰量を算出する工程と、を有することを特徴とする磁気記

録媒体の熱的安定性測定方法。

[0010]

(構成4) 磁気ディスクを回転させる機構と、ライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有する磁気ヘッドと、を備えるヘッド/ディスク機構部と、前記磁気ディスクへの信号の書き込み及び読み出しを行う機能を有するリードライト回路部と、前記リードライト素子から読み出された磁気ディスクからのリード信号を測定、評価するための機能を有する信号評価部と、

少なくとも前記ヘッド/ディスク機構部を収容する温度制御可能な環境槽と、を 有することを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定装置。

[0011]

(構成 5) 前記ヘッド/ディスク機構部が、磁気ヘッドを磁気ディスク主表面の 上側の所定位置に固定するための機構を有することを特徴とする構成 4 記載の磁 気記録媒体の熱的安定性測定装置。

[0012]

(構成 6) 磁気ディスクを回転させる機構と、前記磁気ディスクの主表面に対して対向して設けられるように、ヘッド支持部材の一端に、リード素子及びライト素子を備えたリードライト素子を有するヘッドと、を備えるヘッド/ディスク機構部と、前記磁気ディスクへの信号の書き込み及び読み出しを行う機能を有するリードライト回路部と、前記リードライト素子から読み出された磁気ディスクのリード信号を測定、評価するための機能を有する信号評価部と、少なくとも前記ヘッド/ディスク機構部を収容する温度制御可能な環境槽と、を有し、前記ライト素子のライトトラック幅が、前記磁気ディスクのトラック位置の半径方向のトラック幅と、前記ヘッド支持部材が加熱されたことによる熱膨張によって、前記トラック位置の半径方向に対して移動した移動量の合計よりも、大きいことを特徴とする磁気記録媒体の熱的安定性測定装置。

[0013]

【作用】

本発明では、ヘッドのライト素子のライトトラック幅が、磁気ディスクの磁性

層上のトラック位置の半径方向のトラック幅と、ヘッドを支持する支持部材が熱的影響により熱膨張されたことによるトラック位置の半径方向に対して移動した移動量の合計よりも大きくなるようにしたことにより、サーマルオフトラックの影響を受けずに磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定、評価することが可能である。

[0014]

また、本発明では、ヘッドのリードライト素子におけるライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有するヘッドを用いる手法のため、サーマルオフトラックの影響を受けずに磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定、評価することが可能である。

[0015]

また、上記所定のヘッドに加えて、ヘッド支持部材であるヘッドアームを機械的に固定し、磁気ヘッドを磁気記録媒体主表面上の所定位置に固定した状態で配置し、前記主表面上で磁気ヘッドを主表面に対し相対移動させる機構を採用することによって、ヘッド位置決めについて、マイクロポジショニング (ライトトラックにリードトラックを合わせ機構)等の複雑な機構が不要となり、ヘッド駆動装置及び媒体駆動装置を小型にできるので、環境槽への投入が容易である。従って、温度等の外部環境を変化させた状態での測定、評価が容易かつ低コストで可能である。

なお、ヘッドのライトトラック幅がリードトラック幅に対して、 2 倍未満であるとサーマルオフトラックの影響を受ける可能性がある。上限に特に制限はないが、ライトトラック幅がリードトラック幅に対して、 2 倍~ 5 倍程度(但し、サーマルオフトラックの影響を極力少なくするにはライトトラック幅の幅が 2 μ m 以上が好ましい)あれば、サーマルオフトラックの影響やその他のオフトラックの影響を確実かつ完全に回避できるので好ましく、ヘッドとしてのバランスの点においても好ましい。

[0016]

【実施例】

以下、本発明の実施例について説明する。

[0017]

まず、本発明の一実施例に係る熱的安定性測定装置について説明する。図1、図2、及び図3は本発明の一実施例に係る熱的安定性測定装置を説明するための図である。

[0018]

図1は熱的安定性測定装置(システム全体)の構成図を示す。図1において、ヘッド/ディスク機構部2は磁気記録媒体たる磁気ディスク5と、磁気ヘッドたるMRヘッド(磁気抵抗型ヘッド)6、及び、ディスクを回転させる機構とヘッドスライダーをディスク上にロードするための機構を有している。モーター駆動回路7はヘッド/ディスク機構部2のモータ14cを駆動させるための制御回路である。また、ヘッド/ディスク機構部2は、通常、磁気ディスク5を高温環境下にさらすために、温度制御可能な環境槽1に投入される。

[0019]

リードライト回路部3は、磁気ディスク5に信号を書き込ませるために、ヘッド/ディスク機構部2のMRヘッド6に対して、書き込み信号を送る機能と、磁気ディスク5上の信号を読み出し、解析するために、MRヘッド6にて読み出された信号を増幅する機能を有している。具体的には、磁気ディスク5上に信号を書き込むためのライト信号は、パターン発生器10にて生成され、プリアンプ9、ヘッドアンプ8を通じて、MRヘッド6のライト素子に送られる。また、MRヘッド6のリード素子によって読み出された微弱なリード信号はヘッドアンプ8、プリアンプ9を通じて増幅され、信号評価部4へ送られる。

[0020]

信号評価部4は前述のリードライト回路部3によって増幅されたリード信号を 測定、及び評価するための機能を有しており、スペクトラムアナライザ11また はオシロスコープ12と、これらの測定器の制御並びにデータ処理のためのパー ソナルコンピュータ13から構成されている。

[0021]

図2及び図3はヘッド/ディスク機構部の説明図である。

[0022]

図2において、磁気ディスク5は回転装置14のディスク回転用スピンドル14aにクランプ14bによって保持され、このディスク回転用スピンドル14aを回転軸とするモータ14cを駆動することによって回転するようになっている。また、アーム機構15はMRヘッド6を磁気ディスク5の上にロードまたはアンロードするための機構である。MRヘッド6はアーム15aに固定されている。アーム15aは回転軸15bに取り付けられており、この回転軸15bを中心に回転できるようになっている。

[0023]

図3及び図2に示すように、通常の使用においては、磁気ディスク5が回転していない場合、MRへッド6はランプ部16に保持されている。そして、モータ14cを駆動して磁気ディスク5が回転した後、回転軸15bを中心にアーム15aを回転させて、MRへッド6をランプ部16から磁気ディスク5の上へロードする。固定ネジ15cはアーム15aを固定して、MRへッド6の位置を常に磁気ディスク5上の所定の半径位置に固定するためのものである。

[0024]

図4に一般的なMRへッドのリードライト素子構造を示す。本装置に用いられるMRへッドは、ライトトラック幅21がリードトラック幅22に対して2倍以上のリードライト素子を有することを特徴としている。そのため、サーマルオフトラックの影響を受けず磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定、評価することが可能である。なお、17は上側シールド、18は下側シールド、19はライトエレメント(ライト素子)、20はリードエレメント(リード素子)である。

[0025]

次に、本発明の一実施例に係る熱的安定性測定方法について説明する。

[0026]

まず、図2、図3に示すように、磁気ディスク5とMRヘッド6をヘッド/ディスク機構部にセットする。続いて、図2のモータ14cを駆動して磁気ディスク5が回転した後に、アーム15aを回転させてMRヘッド6をランプ部16から磁気ディスク5の上へ手動でロードさせる。さらに、アーム15aを、固定ネ

ジ15cにて固定する。このとき、MRへッド6は磁気ディスク主表面上で浮上走行している。この状態でヘッド/ディスク機構部を図1の環境槽1に投入する。環境槽1内が設定した温度に安定したら、リードライト回路部3よりライト信号をMRへッド6のライト素子に送り、磁気ディスク5に信号を書き込む。そして、信号を書き込んだ直後から、磁気ディスク5に書き込まれた信号をMRへッド6のリード素子から読み出し、リードライト回路部3にて増幅した後、信号評価部4にて測定する。信号評価部4では一定時間間隔でリード信号の振幅値を記録していく。

[0027]

次に、上述の方法により、熱揺らぎ特性が異なると思われる複数の磁気記録媒体(試料A、B、C)の信号減衰量を測定、評価した結果を説明する。

[0028]

図5は信号評価部としてスペクトラムアナライザを用いて測定した結果である

[0029]

この場合の測定条件は、環境槽の温度が60℃、磁気ディスクへ書き込んだ信号の記録密度は100KFlux/inchである。

また、測定に用いたヘッドは、ライトトラック幅が $12.0\mu m$ 、リードトラック幅が $2.4\mu m$ 、ライトギャップ長が $0.35\mu m$ 、リードギャップ長が $0.30\mu m$ 、リードライト素子部分の浮上量が20nmoMRヘッド (リードトラック幅がライトトラック幅に対して5.0倍のリードライト素子を有するMRヘッド) である。

[0030]

図5のグラフの横軸は磁気ディスクに信号を書き込んだ直後からの経過時間を示す。また、縦軸は読み出し信号の基本波のパワー (出力) 減衰量を示す。横軸を対数で表記すると、通常、図5のような直線的な信号減衰が生じる。また、図6は、図5のグラフの直線の傾きを数値で記載したものであり、熱揺らぎによる信号減衰量を示す指標として利用できる。

また、上述のΜ R ヘッドとして、ライトトラック幅が 5. 0 μ m である (リー

ドトラック幅がライトトラック幅に対して 2. 1 倍のリードライト素子を有する MR ヘッドである) ことを除けば、前述の測定で使用したMR ヘッドと同様のヘッドを使用して、前述と同様の測定を行った。その結果、図 5 のような直線的な 信号減衰が生じ、サーマルオフトラックの影響を受けずに、磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定、評価することができた。

[0031]

図7は、磁気ディスク装置(ドライブ)に搭載されるような通常のMRへッドを使用して測定した結果である。ヘッドの仕様は、ライトトラック幅が3.0μmである(リードトラック幅がライトトラック幅に対して1.25倍のリードライト素子を有するMRへッドである)ことを除けば、前述の測定で使用したMRへッドと同一である。また、測定条件も前述の測定と同じである。この測定では、400秒を越えたところから、サーマルオフトラックによる急激な信号減衰が見られるが、前述の測定では安定して直線的な信号減衰となっている。また、図7は測定点のバラツキが大きく、サーマルオフトラックにより測定の安定性も低下していることがわかる。なお、通常使用される別のMRへッド(ライトトラック幅は1.5μm程度、リードトラック幅は1.0μm程度)を使用して同様に測定したところ、サーマルオフトラックによるさらに急激な信号減衰と測定バラツキが見られた。

[0032]

上述の結果から、本実施例が、サーマルオフトラックの影響を受けずに、磁気 記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定、評価している事が実証 されている。

なお、従来のスピンスタンドタイプの電磁変換特性評価装置(2.5インチ用、単板)は、1m×1m×50cmの外形寸法を有しており高温槽へ入れて試験するのは困難であったが、図1~図3に示す本発明の熱的安定性測定装置は、20cm×10cm×4cm程度の外形寸法であって高温槽へ入れて容易かつ低コストで試験できた。

このように、本発明では、トラッキング信号等を書き込む前のディスクについて、磁気ディスクドライブに装着することなく、磁気ディスクメーカー側で簡便

に熱揺らぎによる信号減衰量を測定できる。従って、本発明の測定方法及び測定装置によって得られた図5や図6の信号減衰量をもとに、磁気記録媒体の熱揺らぎ特性を評価し、熱揺らぎ特性の良好な磁気記録媒体を選別することができる。例えば、図6において、出力減衰が0.09以下である試料Cを選別して熱揺らぎ特性の良好な磁気ディスクを得ることができる。

[0033]

本発明においては、ヘッドアームは熱膨張しにくい材質で形成されていることが好ましい。熱膨張率及び加工性の観点からはアルミニウムやステンレス(SUS)などが好ましい。

また、ヘッドアームの固定位置は特に制限されないが、例えば、ディスクの内 周と外周の中間の位置あたりに固定するのが好ましい。なお、記録密度を同じと し、かつ、ヘッドの浮上高さを同じにして、同じ条件でディスク間の比較評価す るためには、ディスク間でヘッドアームの固定位置を一定にすることが好ましい

ヘッドアームの固定は、固定ネジでなくても良く、ヘッドアームを確実に固定 できる手段であればよい。

ディスクの回転装置を2つ並べて設けるとともに、アーム15 a の両端にヘッドを設けて、一つのアームで2枚のディスクを同時に測定する機構とすることもでき、さらに複数枚のディスクを同時に測定する機構とすることも容易である。

また、本発明の評価方法及び評価装置に使用する磁気ヘッドは、上述のものに限らず、GMR(巨大(大型)磁気抵抗型)ヘッド、DSMR(デュアルストライプ磁気抵抗型)ヘッドや、磁気ヘッドの磁気ディスクに対向する面に突起(パッド)を形成させたタイプ等の接触型ヘッドでも使用することができる。

また、上述の実施例では、熱揺らぎの測定・評価について述べたが、これに限らず、磁気ヘッドと磁気記録媒体間の電磁変換特性の温度特性の測定、評価等に も本発明の評価方法及び評価装置を利用することができる。

[0034]

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰

量を極めて正確に測定・評価する方法及びその装置が得られる。

また、本発明によれば、磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量を、磁気記録媒体を磁気記憶装置に組み込む前に、簡単な方法でしかも正確に測定・評価できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の熱的安定性測定装置全体の構成を説明するための図である。

【図2】

ヘッド/ディスク機構部の部分断面図である。

【図3】

ヘッド/ディスク機構部の平面図である。

【図4】

一般的なMRヘッドのリードライト素子構造を示す正面図である。

【図5】

本発明の所定のMRヘッドを使用して信号減衰を測定した結果を示す図である

【図6】

図5のグラフの直線の傾きを記載した図である。

【図7】

通常のMRヘッドを使用して信号減衰を測定した結果を示す図である。

【符号の説明】

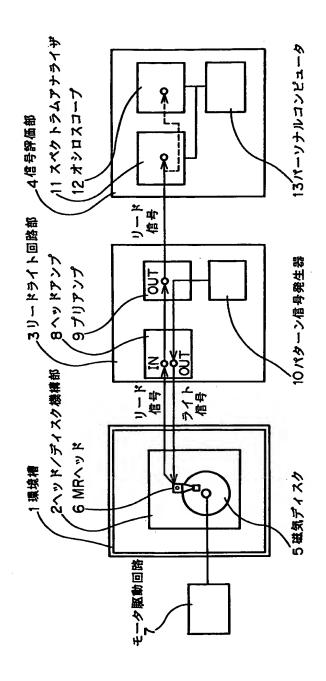
- 1 環境槽
- 2 ヘッド/ディスク機構部
- 3 リードライト回路部
- 4 信号評価部
- 5 磁気ディスク
- 6 MRヘッド
- 7 モーター駆動回路
- 8 ヘッドアンプ

9 プリアンプ 10 パターン発生器 1 1 スペクトラムアナライザ 1 2 オシロスコープ 13 パーソナルコンピュータ 14 回転装置 14 a ディスク回転用スピンドル クランプ14 14 b 14 c モータ14c アーム機構 1 5 アーム 1 5 a 1 5 b 回転軸 1 5 c 固定ネジ 16 ランプ部 2 1 ライトトラック幅 リードトラック幅 22

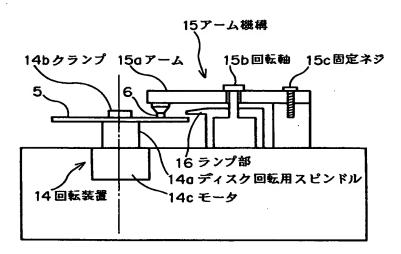
【書類名】図面

【図1】

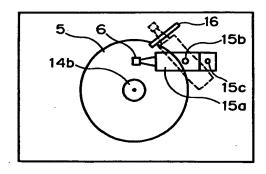
ľ



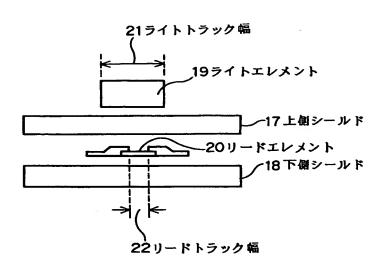
【図2】



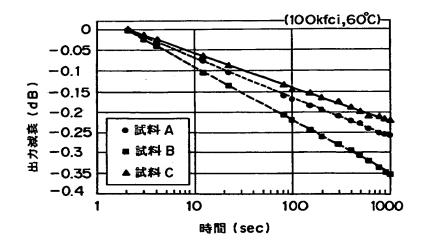
【図3】



【図4】



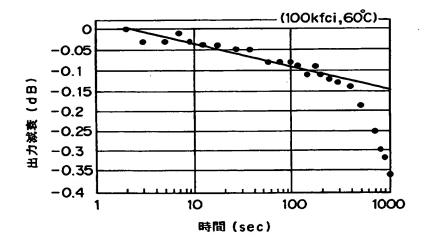
【図5】



【図6】

	出力減衰 (dB/decade)
	(100kfci,60°C)
試料A	0.095
試科B	0.129
試料C	0.081

【図7】





【要約】

【課題】 磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量を極めて正確に測定・評価 する方法及びその装置を提供する。

【解決手段】 ヘッドのライトトラック幅がリードトラック幅に対して、2倍以上のリードライト素子を有するヘッド6を用いる。このため、サーマルオフトラックの影響を受けずに磁気記録媒体の熱揺らぎによる信号減衰量のみを正確に測定・評価することが可能である。

また、上記所定のヘッド6に加えて、ヘッドアーム15aをメカ的に固定し、磁気ヘッドを磁気記録媒体主表面上の所定位置に固定した状態で浮上走行させる機構を採用する。これによって、ヘッド位置決めについて、マイクロポジショニング等の複雑な機構が不要となり、装置を小型にできるので、環境槽への投入が容易となり、熱揺らぎの評価が可能となる。

【選択図】 図3

認定・付加情報

特許出願の番号

平成11年 特許願 第094386号

受付番号

59900305545

書類名

特許願

担当官

第七担当上席

0096

作成日

平成11年 4月 8日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成11年 3月31日

出願人履歴情報

識別番号

[000113263]

1. 変更年月日 1990年 8月16日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区中落合2丁目7番5号

氏 名 ホーヤ株式会社